

8.計装測定分科会

計測標準

検定用粒子・粉体
(規格化済)

対象計測項目の拡大
(幅広い計測対象標準試料開発)

国際規格化

ナノ領域計測

ナノ粒子径測定装置
(市販化済)

信頼性の向上
(測定データ精度高度化)

前処理技術
(精度向上のための前処理装置)

粉体物性計測

粉体物性測定装置
(市販化済)

粉体物性の指標化
(粉体物性別分類体系化)

粉体物性の絶対値化
(物性相関整理)

実状態粉体の計測

サンプリング計測
(現場での実状態計測が多い)

現場での計測
(容易に現場計測できる装置実現)

現場適用性向上
(パラメータ不要、変動影響なし)

現在

近未来

将来像